

чения (пересечение графиков заселенностей 01 и 02 связано с тем, что n_{20} есть заселенность мультиплета 20, вчетверо превышающая заселенность нижнего лазерного уровня 10⁰).

Изменение заселенностей колебательных уровней под действием лазерного излучения является причиной насыщения коэффициента усиления лазерного излучения. Зависимость коэффициента усиления от интенсивности излучения описывается известной формулой

$$K = \frac{K_0}{1 + \frac{I}{I_s}}, \quad K_0 = \sigma_0 \frac{n_{CO_2}}{A} (\alpha_a - \alpha_c^2),$$

где K_0 — коэффициент усиления слабого сигнала, а интенсивность насыщения вычисляется с помощью выражения (8):

$$I_s = \frac{\hbar\omega (\sigma_{\text{eff}}/\sigma_{00}) W_{00}^{10} n_M}{\sigma_0 \alpha_a \left[1 - \frac{B}{A} \left(1 - \frac{\alpha_c^2}{\alpha_a} \right) \right]}.$$

Предполагается, что при изменении интенсивности излучения напряженность электрического поля в разряде изменяется так, что температура электронов остается фиксированной.

Поступила 4 XI 1974

ЛИТЕРАТУРА

1. Гордиец Б. Ф., Соболев Н. Н., Шелепин Л. А. Кинетика физических процессов в ОКГ на CO₂. — ЖЭТФ, 1967, т. 53, № 11.
2. Елецкий А. В., Смирнов Б. М. Газовые лазеры. М., Атомиздат, 1970.

УДК 537.521.7

УСКОРЕНИЕ ИОНОВ В ВАКУУМНОМ ДИОДЕ

B. I. Кошелев, H. A. Рамахин, M. П. Тимофеев
(Томск)

Исследованы временные, массовые и энергетические характеристики коллективного ускорения ионов в вакуумном диоде. Ускорение ионов наблюдалось только при наличии всплесков на осциллограмме плотности тока. Максимальные энергии ионов в аксиальном и радиальном направлениях равны и зависят от кратности заряда. Показано, что в режиме ускорения вовлекаются ионы при катодной плазмы.

При изучении взрывной эмиссии электронов в вакуумном диоде обнаружены два режима токоотбора: устойчивый и неустойчивый. Неустойчивый режим сопровождается существенными всплесками на осциллограммах полного тока [1] и плотности электронного тока [2]. Методом автографов было обнаружено, что при неустойчивом токоотборе формируются электронные струи, локализованные в пространстве. При наличии всплесков на осциллограмме полного тока зарегистрировано

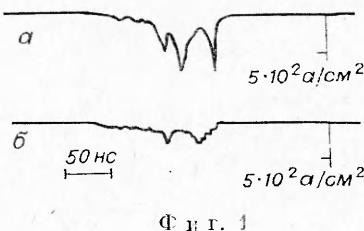
ускорение положительных ионов в направлении к аноду [1]. Поскольку существует взаимосвязь между этими явлениями, представляется необходимым изучение временных, массовых, энергетических характеристик ускоренных ионов, а также локализация области ускорения ионов для понимания механизма неустойчивого токоотбора.

Наиболее подробно взрывная эмиссия электронов и режимы токоотбора исследовались при напряжении на диоде $\sim 10^4$ В. Привлечение данных о коллективном ускорении ионов в вакуумном диоде, полученных при более высоких напряжениях [1, 3–5], практически невозможно из-за их противоречивости. Поэтому представляется необходимым исследовать характеристики ускорительного процесса при указанном выше напряжении.

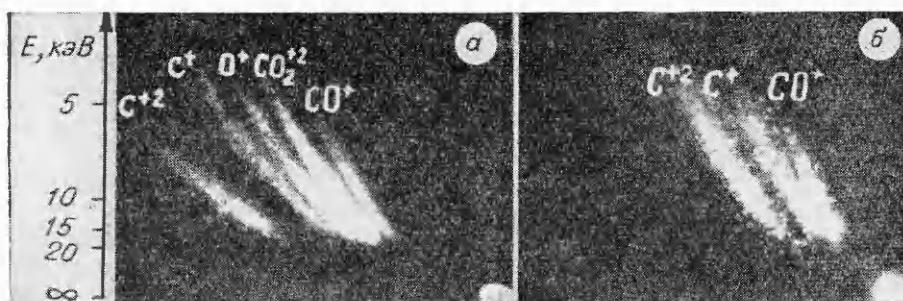
Эксперименты проводились при давлении 10^{-5} мм рт. ст. Пробой осуществлялся между острийным катодом (Cu, W) и плоским анодом (Cu, Ta, W). Межэлектродный зазор устанавливался в пределах $d=1-5$ мм. На диод подавались одиночные импульсы напряжения амплитудой $U_0 = 25$ кВ, длительностью 5–150 нс. Плотность электронного тока исследовалась с помощью коллектора, находившегося за отверстием диаметром 0,1 d в центре анода. Временные характеристики исследовались методом оборванныго разряда. Был предусмотрен прогрев анода до температуры $\sim 2000^\circ\text{C}$. Ионные потоки регистрировались при помощи масс-спектрографа Томсона с электронно-оптическим регистратором, чувствительность которого в $\sim 10^4$ раз выше, чем при фотографической регистрации. Разрешающая способность не превышала 25. Масс-спектрограф мог располагаться в радиальном направлении на расстоянии 20 мм от оси диода, а также вдоль оси диода за отверстием в аноде диаметром 1 мм или за отверстием того же диаметра в катододержателе.

В экспериментах по изучению плотности электронного тока j_e в центре анода было обнаружено, что существенные всплески на осциллограмме регистрируются при длительности импульса напряжения $\tau_i \geqslant 1/2t_k$ (t_k — длительность высоковольтной стадии вакуумного разряда). Максимальное превышение всплесков над основным уровнем j_e достигало $F=4-5$, при этом регистрировался интенсивный ионный поток в направлении к катоду, в составе которого ионы материала электродов не были зарегистрированы. В [6] было показано, что источником этих ионов является прианодная плазма и пучок ускоряется приложенным к диоду напряжением во время высоковольтной стадии вакуумного разряда. Прогрев анода до температуры $\sim 1500^\circ\text{C}$ приводил к резкому уменьшению интенсивности ионного пучка, что указывало на отсутствие плазмы на нагретом аноде. При этом плотность электронного тока в центре анода падала в 1,5–2 раза, однако всплески на j_e не исчезали, хотя F не превышало двух. На фиг. 1 приведены осциллограммы j_e при $d=3$ мм, $\tau_i=150$ нс на холодном (фиг. 1, а) и нагретом (фиг. 1, б) анодах Ta (катод — Cu).

Ускорение ионов в сторону анода и в радиальном направлении регистрировалось только при длительности импульса напряжения $\tau_i \geqslant 1/2t_k$. Массовый состав и энергетические характеристики радиальных ионов не изменялись в зависимости от того, подавался ли импульс напряжения положительной полярности на анод при заземленном катоде или отрицательной полярности на катод при заземленном аноде. Зарегистрированы ионы C^{+2} , C^+ , O^+ , CO_2^{+2} , CO^+ (фиг. 2), ионы материала электродов не обнаружены. Для выяснения вопроса, не происходит ли ускорение



Фиг. 1



Ф и г. 2

ионов в плазме анодного факела, которая в условиях эксперимента имеет примерно тот же массовый состав [6], что и пучок коллективно ускоренных ионов, анод нагревался до температуры, при которой плазма на аноде отсутствовала ($\sim 1500^{\circ}\text{C}$), при этом ускорение ионов как в сторону анода, так и в радиальном направлении не исчезало. Это указывает на катодное происхождение ускоренных ионов.

Максимальные энергии ионов $E_{i,\max}$ в аксиальном (фиг. 2, а, $N=100$ имп.) и радиальном (фиг. 2, б, $N=300$ имп.) направлениях равны и составляют ~ 20 кэВ. Из масс-спектрограмм ($d=1,5$ мм, $\tau_i=75$ ис, катод — Си, анод — Си) видно, что в данном случае максимальные энергии ионов зависят от кратности заряда. Величина эффективности ускорительного процесса, определяемая как $k = \frac{E_{i,\max}}{eU_g}$, равна 2—3.

На основании экспериментальных результатов можно сделать следующие выводы.

1. Коллективное ускорение ионов в аксиальном и радиальном направлениях при отсутствии плазмы на аноде указывает на то, что ускоряются ионы плазмы катодного факела.

2. Наличие всплесков на j_e при отсутствии плазмы анодного факела свидетельствует о том, что неустойчивость электронного пучка в вакуумном диоде определяется процессами в прикатодной плазме.

3. Зависимость максимальной энергии ионов от кратности заряда указывает на потенциальный характер механизма коллективного ускорения ионов в вакуумном диоде.

Авторы благодарят С. П. Бугаева за полезные дискуссии.

Поступила 4 XI 1974

ЛИТЕРАТУРА

1. Короп Е. Д., Плютто А. А.— ЖТФ, 1971, т. 41, с. 1055.
2. Проскуровский Д. И., Ротшильд В. П.—«Изв. высш. учеб. заведений. Физика», 1973, т. 11, с. 142.
3. Bradley L., Kuswa G.—«Phys. Rev. Lett.», 1972, vol. 29, N 21, p. 1441.
4. Kuswa G. W., Bradley L. P., Yonas G.—«IEEE Trans. on Nucl. Sci.», 1973, NS—20, N 3, p. 305.
5. Jhou S. Luce, Harry L. Sahlin, Thomas R. Crites.—«IEEE Trans. on Nucl. Sci.», 1973, NS—20, N 3, p. 336.
6. Бугаев С. П., Кошелев В. И., Тимофеев М. Н.—«Изв. высш. учеб. заведений. Физика», 1974, т. 2, с. 57.